

互换性与技术测量 第3版



作者：谢铁邦等主编

出版社：武汉：华中理工大学出版社

出版日期：1998.09

总页数：272

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890.html>）查找全本阅读方式

互换性与技术测量 第3版 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890.html>

书名：互换性与技术测量 第3版